F199-00187

特開平5-294005

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-294005

(43)公開日 平成5年(1993)11月9日

(51)Int.Cl. ⁸	識別記号	厅内整理番号	FI		技術表示箇所
B41J 2/44					•
G02B 26/10	A			•	•
	В				•
H04N 1/04	104 A	7251 —5 C			
		7339-2C	B41J	3/ 00	M
	•		.	審查請求 未請求 請	求項の数4(全 14 頁)
(21)出願番号	特頭平4278936		(71)出願人	000002369	
			!	セイコーエブソン枠	三 全社
(22)出願日	平成4年(1992)10月	116⊟		東京都新宿区西新宿	2丁目4番1号
() <i></i>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(72)発明者	井上 望	
(31)優先權主張番号	特願平4-33414			長野県諏訪市大和3	丁目3番5号セイコー
(32)優先日	平4(1992)2月20日			ェブソン株式会社内	
(33)優先權主張国	日本 (JP)		(72)発明者	栗原 一	
	_ / (0 - /			長野県諏訪市大和3	丁目3番5号セイコー
		•		ェブソン株式会社内	
		•	(72)発明者	古賀 欣郎	•
				長野県諏訪市大和3	丁目3番5号セイコー
•		•		エブソン株式会社内	
			(74)代理人	介理士 鈴木 喜三	郎 (外1名)
					最終質に続く

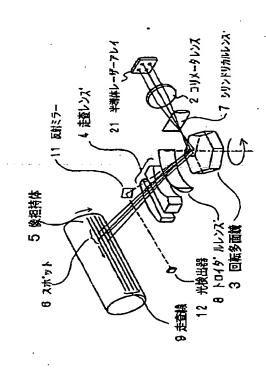
(54)【発明の名称】 画像形成装置

(57)【要約】

【目的】高速な光走査装置あるいは画像形成装置を小型、安価に実現する。

【構成】 2 次元状に発光部が配置された半導体レーザーアレイ 2 1 より射出された複数のレーザービームを回転多面鏡 3 で偏向し、被走査面上に一定の規則に従って、結像スポットを走査線に対して配置し、複数走査線の同時走査を行なう。

【効果】装置の構成が簡素・低価格で、小型で信頼性の 高い画像形成装置を得ることが出来る。



1999 11 08 14:57

- 1 -

中期 祝春春春期国歌太

Traff "Vitaria

夕、田

F199-00187

【特許請求の範囲】

【請求項1】独立に変調可能な複数のレーザービームを 2 次元状に配置された発光部より射出する光源と、前記 の複数のレーザービームの各々の方向を周期的に偏向す るレーザービーム偏向器と、前記の複数のレーザービー ムを被走査面に結像させる走査光学系とを有する光走査 装置を用い、前記の偏向された複数のレーザービームに よる走査方向とは概ね直角方向にその表面が相対移動す る像担持体上に潜像を形成する画像形成装置において、 前記の複数のレーザービームの本数をnとし、前記像担 持体上に結んだ結像スポットの番号を走査方向とは直交 方向に先頭から順にS1乃至Snとし、結像スポットS 1より、各結像スポットS2乃至Snへの走査方向とは 直角に計った距離をレ2乃至しnとすると、レ2乃至し nの各々を走査線ピッチャで除した値D2乃至Dnがほ は整数であり、さらにこのD2万至Dnをnで除した剰 余M2乃至Mnが互いに異なるn未満の自然数であるよ うな光走査装置を用いることを特徴とする画像形成装

【請求項2】前記光源は、その案子基板面に対し略垂直 な光軸を有するようなレーザービームを射出し、前記各 発光部は個別にその点灯及び光量を制御可能な半導体レ ーザーアレイであることを特徴とする請求項1記載の画 像形成装置。

【請求項3】前記結像スポットS1乃至Snのうちの少 なくとも2つ以上が、前記像担持体の送り方向に平行な 同一の直線上にあることを特徴とする請求項1記載の画 像形成装置。

【請氷項4】前記結像スポットS1乃至Snの走査方向 において占める位置が前記複数のレーザービーム本数n より少ない数の箇所にあり、かつ走査方向に等間隔であ り、さらに走査方向に同じ位置を占める各々の結像スポ ットの副走査方向の間隔も等しいことを特徴とする請収 項3記載の画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は複数のレーザービームの 走査を行なうレーザービーム走査装置を用いて像担持体 上に背像を形成する画像形成装置に関し、特に被走査面 上の走査線と結像スポットの配置に関する。

[0002]

【従来の技術】光走査装置、特に半導体レーザーを用い たレーザー走査装置は、その構造の簡素さ、高速性、解 俊度の高さから、画像表示装置や画像記録装置などの画 **&形成装置に広く用いられてきた。なかでも電子写真プ** リンターの露光装置として最適なものであり、レーザー ピームプリンターとして多くの製品が上市されている。 【0003】ところが近年の画像形成装置の高速化や高 解像度化の要求が高まりつつあり、走査速度の向上が望

まれている。高速の走査を実現するためには速度の速い

偏向装置が必要になるが、たとえば偏向装置として回転 多面錠を用いる場合、回転数の高速化には上限がある。 その解決策の1つとして、例えば特開昭51-1007 4 2 に示すように、独立に変調可能な複数のレーザービ 05 一ムを走査し、1回の走査で複数の走査線を同時に走査 するいわゆるマルチビーム走査装置を用いた画像形成装 置が提案されている。

1

【0004】このような複数のレーザービームを用いた 従来の光走査装置の例を図11に示す。複数のレーザー 10 ビームを射出する光源としては、以前はガスレーザーを 変調器で時分割したり、ピームスプリッターを用いる場 合や、複数の光源を用いる方法も考案されたが、現在で は構造の簡易さと装置が小さくできるため、半導体レー ザーアレイ1が多く用いられる。これは、単一(すなわ 15 ちモノリシック)の素子基板の上に複数のダイオードが 形成してあり、個々のダイオードに流す電流を個別に制 御することにより、ここの半導体レーザーの点灯を独立 に制御するものである。

【0005】ここで半導体レーザーアレイの構造につい 20 て詳しく説明する。従来実用に供されてきた半退体レー ザーアレイの構造図を図12に示す。図12において接 合層51より放出される光は、素子基板の両端の反射面 52で反射され接合層51の中を往復しレーザー発振を 起こす。一方光が往復する方向と直交する方向には、屈 25 折率もしくは利得が異なるようになっており、光が反射 される事はなく発振しない。この両端の反射面52は-般に高い反射率が必要であり、半導体基板のへき開によ って作られる。両面の反射面52のうち一方は他方に比 べやや反射率が低く、レーザーピーム53が射出され 30 る。このように半導体基板面とは直交する端面よりレー ザービームが射出されるため、「端面発光レーザー」と

【0006】アレイ状の半導体レーザーではこの帯状の 接合層が複数並列に並べられており、その発光部も端面 35 上に1列に並んでおり、平行なレーザーピームが射出さ れる。 半導体レーザーアレイ1を射出された各レーザ ービームはコリメータレンズ2によって平行なレーザー ビームに整形される。これらのレーザービームは回転多 面鏡3によってその方向を周期的に繰り返し偏向され 40 る。偏向されたレーザービームは走査レンズ4によって 被走査面上に結像スポット6を結ぶ。

【0007】被走査面には像担持体5が置かれ、レーザ ーが照射された部分の表面の電荷が消失し、その部分に 選択的に現像剤を静電的に付着させる事により現像され 45 る。さらにこの現像剤は転写材(多くの場合紙)にやは

り静電気的に転写され、最後にローラーなどで圧力を加 えながら溶融定消される。

【0008】レーザーピームプリンターでは、出力画像 はコンピュータの出力として画像を形成するので、多く・ 50 の場合アジタル的な 2 値画像であって、画像は縦横一定

1999 11 08 14:57

11 "

の間隔に並んだ画案(ドット)によって表される。 [0009]

【発明が解決しようとする課題】以下、従来の代表的な 画像形成装置における簡単な数値を例示しながら本発明 の解決しようとする課題を提示する。以降の画像形成方 法の説明の中で、被走査面は走査線とはほぼ直角に移動 することを前提とし、走査線の方向を「主走査方向」、 被走査面内で主走査方向とほぼ直交する方向、すなわち 被走査面の送り方向を「副走査方向」と呼ぶものとす

【0010】各結像スポットが被走査面を上を走査する 走査額は互いにほぼ平行となる。また、光源の半導体レ ーザーアレイの発光部は一直線上に一列に並んでいるの で、被走査面上での結像スポットもほぼ一直線上に並

【0011】この被走査面上で一列に並んだ結像スポッ トの隣接するものの間隔は、光源となる半導体レーザー アレイ上における各結像スポットに対応する発光部の間 隔まに、各レーザービームが経由する光学系の結像倍率 Mを乗じた値になる。この結像倍率Mはほぼ前記の走査 レンズ4の焦点距離Fsをコリメータレンズ2の焦点距 離Fcで除した値に等しい。なお、図11においては、 後の述べる面倒れ補正光学系を含んでいるが、これを延 査レンズ、コリメータレンズに含んで焦点距離を考えれ ば良い。

【0012】走査線の間隔pは、通常、副走査方向の画 ※ (ドット)ピッチに等しい。この画素ピッチはブリン ターの解像度の逆数で表され、たとえば300dpi (dot per inch: 1724 [25.4m m] あたりのドット数) であれば84.7µmである。 一方、先に述べたコリメータレンズの焦点距離 f c = 1 0 mm、走査レンズの焦点距離 f s = 1 6 0 mmとする と、光学系の結像倍率は16倍になる。また、半導体レ ーザーアレイにおける素子基板端面での発光部の間隔 δ は小さくても100μ m程度である。よって、被走査面 上での結像スポットの間隔Aは1.6mmになる。つま り、結像スポットの間隔は走査線間隔よりははるかに大 きいため、被走査面全体を一定のビッチの走査線で埋め て行くためには、以下に述べる2つの方法が考えられ

【0013】まず筑1の方法は特開昭54-15825 1に示すように葯像スポットを結んでできる直線を一定 角度傾けて、各走査線のタイミングを一定時間ずつずら しながら走査する方法である。4本のレーザービームで 走査を行なう場合の被走査面上での結像スポットと走査 線の位置関係を図13に示す。各結像スポットS1~S 4は互いに隣合う走査線を一定の時間の遅延を伴いなが ら走査してゆく。この走査線と結像スポットS1ーS4 がなす直線の傾きyは、図でも明らかなように結像スポ ットの間隔△と走査線ビッチpより、siny=p/△

となる。先に示した数値例では、yは約3.0°とな る。

【0014】ところがレーザーピームプリンターなどの 画像形成裝置では、隣接する走査線のピッチ誤差をある 05 一定の値以下に抑えないとムラ等の形で表れて画像品質 をそこねてしまう。ここに説明した例の場合、走査線4 本ことに画像の濃淡が生ずる事になり、非常に見苦しい ものになってしまう。

【0015】そのため、例えば全ての走査線関隔の誤差 10 を10%以内にすることが求められる場合、この例では 4本の隣接する走査線を描くので、最大ピッチの3倍 (つまり3p) をpの1/10以下の誤差、3.3%以 下に抑えなければならない。前述の式より角度γの誤差 も当然3.3%以下、すなわち0.10%以下に抑えね 15 ぱならぬ事になる。ところがこのような小さな角度誤差 に半導体レーザーアレイの取付角度もしくは被走査面の 送り方向を調整するのは容易な事ではない。

【0016】そこで実際には、上記のような調整を行っ て走査線のピッチをある程度の値に調整した後に、一度 に走査する走査線の本数分だけ被走査面を送るよう送り 速度を微調整することが必須となる。しかし、この送り 速度を微調整可能にすると、画像形成プロセス全体のタ イミングに影響を与えるため、装置の設計が難しくな る。

25 【0017】また、各結像スポットS1~S4のそれぞ れがが主走査方向のある一点(例えば図』に示すAのラー イン)を通過する時間には差があるため、画像アータに よってレーザーを変調する場合、その結像スポットの関 隔に応じた遅延を正確に生じさせてアータを転送する必 30 要がある。よって、主走査方向に画案の位置を正確にそ ろえるためには走査線毎の遅延量を正確に設定する必要 があるが、例えば図9においてS1~S4の主走査方向 の間隔は3p/tanyであらわされ、先の例では約 1. 598mmとなり、約18. 8画素分に相当する。 35 先の例で説明したのと同じ理由で各ドットの主走査方向 のずれも一定の訳差以下に抑える必要がある。一般的に

は主走査方向への囲落のずれの許容値は走査線のピッチ 誤差の許容値よりは緩くなるが、最低でも뗼素ピッチの 半分以下にするのが望ましい。この場合その値は約43 40 µmであるので遅延量の許容誤差は0.043/1.5 98で約2.7%以下でなければならない。現在の技術 では、このような正確な遅延量を電気的に設定する事は 可能であるが、必然的にレーザー駆動回路の構成は複雑 なものになってしまう。また、光学系のパラメータや機 45 構部の寸法のばらつきによる結像倍率のばらつきも勘案 すると、この値に収めるのは難しくなる。

【0018】第2の方法としては、特開昭56-110 960で開示されているように走査線とは直角に結像ス ポットを並べて、一定数の走査線おきに走査してゆく方 50 法がある。図14にこの方法による走査線と結像スポッ

1999 11 08 14:57

トの位置関係を示す。この方法によれば、副走査方向に一列に結像スポットが並ぶので走査中での各画素間に遅延は必要でなく同じタイミングでレーザーを変調してゆけば良い。前記の公報によれば、同時に描く走査線の数mに整数kを乗じた値に1を加えた数の走査線分だけ結像スポットの間隔をおいて走査する。以下、より詳しくこの方法における走査の順番について述べる。

Junit 1997

【0019】図14においてk=2であるので、最初の 走査では4本あるレーザーピームの結像スポットの内、 スポット51によって走査線L1が走査される。つぎの 第2回走査では被走査面は走査線4本分だけ移動してい るので、スポットS1によって走査線し5が描かれる。 さらに第3回の走査ではスポットS1によって走査線し 9を走査する。次の4回目の走査においてスポットS1 は走査線し13を走査するが、ここではじめてスポット 05 S2のレーザーが同時変調され走査線し4を走査する。 この各走査におけるスポットと走査線の対応を表にする と下表のようになる。このように被走査面上で瞬合う走 査線は異なる走査で描かれるので、画像データの送り出 しには特別の工夫が必要になる。

0 【0020】

走查回数	1	2	3	4	5	6	7
スポットS1	Ll	L5	LS	L13	L17	L21	L25
スポットS2	<u> </u>	_	T -	L4	LS	L12	L16
スポットS3	-	_	_	_		L3	L7
スポットS4	-	_	_	_	-	_	_

【0021】さらに、先に数値をあげた例を当てはめれば、発光部の間隔をを100µm以上確保するためには、kを5以上にしなければならない。図14の例に再び戻ると、結像スポットS1とS4は被走査面上では2.286mm離れているが、描かれた走査線は隣合う事になる。このとき結像スポットS1~S4がなす直線が走査線と直角方向にわずかでも傾いていると、 降合う走査線で画素の位置が主走査方向にずれる事になる。例えば図14に示した例では、図15に示す如く傾いた場合、走査線し1とL2において、スポットS1とS4のずれがhだけ生ずる。つまり第1の方法とまったく同様に、半導体レーザーアレイの取付角度もしくは被走査面の送り方向を精密に調整しなければならない。

【0022】また、前記のkの値は整数しか取り得ないので、被定査面上での結像スポットの間隔 Δ は定資額上での結像スポットの間隔 Δ は定資額とでの無くk ところが、光学系の結像倍率Mは、半導なレーザーアレイから射出されるビームの拡がり角と被定を面での結像スポットの大きさが決まればほぼ無条件に決まってしまうため、半導体レーザーアレイ上の発光での間隔 δ は p × k + 1) ℓ Mの値しか取り得部のな自由度がなく、素子の構造上最適な発光部間にすることができない。例えば、前述の例に基づいてを k 100 ℓ m m k m k = 5 のとき k = 1 11 k 1 ℓ m k = 6 のとき k = 1 3 2 k 3 ℓ m k = 6 のとき k = 1 2 0 ℓ m k m k = 6 のとき k = 1 2 0 ℓ m k m k = 6 のとき k = 1 2 0 ℓ m k m k = 6 のとき k = 1 2 0 ℓ m k m k = 6 のとき k = 1 2 0 ℓ m k m k = 6 のとき k = 1 2 0 ℓ m ℓ m

【0023】さらに、先の第1の方法の場合と同様に、この結像スポットの間隔△の特度が低いと、走査線間隔に周期的な誤差が生じ、画像の濃度ムラとなって表れてしまう。ところが、このように副走査方向に結像スポットを並べた場合、間隔△を微調整する方法がないため、

第1の方法のところで述べたように、被走査面の送り速 度を調整する方法でしか走査線ピッチの微調整ができな 20 いため、装置の設計がより困難になる。

【0024】以上の第1の方法、第2の方法とも、4本のレーザーピームで同時に書き込む場合について説明したが、レーザーピームの本数が増えるのに比例して上記の問題もより困難なものになることは、容易に推察できる。例えば10本ものレーザーピームを同時に走査するのは、ここで述べた方法を用いる限り、現在の技術では事実上不可能といってよい。

【0025】以上で述べたように上記の第1、第2どち らかの方法を用いた場合、

30 1. 定査線の間隔を微小に調整するのが、困難であるか、もしくは全く不可能であり、被走査面の送り速度の 微小な調整を余儀なくされる。

【0026】2. 結像スポット問隔(Δ)が主走査方向 に距離を持つ場合、各レーザーを変調させる画像データ 35 に時間的な遅延を正確に与える必要が生じ、レーザー駆 動回路の構成が複雑になる。

【0027】3. 結像スポットの間隔がきまり、光学系の結像倍率が決まると、半導体レーザーアレイの発光部の間隔の設計に自由度がなくなる。

40 【0028】等の問題があった。また、上記の問題は同時に走査するビームの数(すなわちm)が増加するにつれてより深刻になるのは明らかである。

【0029】そこで本発明の目的は、微妙で精密な調整を必要とすることなく、かつ簡素な構成のレーザー駆動 45 回路を用いて、半導体レーザーアレイを用いた複数のレーザーピームによって走査を行うための、走査線と結像スポットの位置関係を明らかにし、高速な走査の可能な画像形成装置を得る事にある。

[0030]

50 【課題を解決するための手段】本発明の画像形成装置

追加氏 元余申酬志(私) K 6 v ロサ土富;

1999 11 08 14:57

33-15-53:16:22

. . . . :-نتز

は、独立に変調可能な複数のレーザービームを2次元状 に配置された発光部より射出する光源と、前記の複数の レーザーピームの各々の方向を周期的に偏向するレーザ ビーム偏向器と、前記の複数のレーザービームを被走 査面に結像させる走査光学系とを有する光走査装置を用 い、前記の偏向された複数のレーザービームによる走査 方向とは概ね直角方向にその表面が相対移動する像担持 体上に潜像を形成する画像形成装置において、前記の複 数のレーザービームの本数をnとし、前記像担持体上に 結んだ結像スポットの番号を走査方向とは直交方向に先 頭から順にS1乃至Snとし、結像スポットS1より、 各結像スポットS2乃至Snへの走査方向とは直角に計 った距離をL2乃至Lnとすると、L2乃至Lnの各々 を走査線ピッチャで除した値D2乃至Dnがほぼ整数で あり、さらにこのD2乃至Dnをnで除した剰余M2乃 至Mnが互いに異なるn未満の自然数であるような光走 査装置を用いることにより、上記課題を達成するもので ある。

【0031】さらに、前記光源は、その案子基板面に対 し略垂直な光軸を有するようなレーザービームを射出 し、前記各発光部は個別にその点灯及び光量を制御可能 である半導体レーザーアレイであること、また、前記結 像スポットS1乃至Snのうちの少なくとも2つ以上 が、前記像担持体の送り方向に平行な问一の直線上にあ ること、あるいは、前記結像スポットS1乃至Snの走 査方向において占める位置が前記複数のレーザービーム 本数 nより少ない数の箇所にあり、かつ走査方向に等間 隔であり、さらに走査方向に同じ位置を占める各々の結 像スポットの副走査方向の間隔も等しいこと、等によっ ても上記課題は達成される。

[0032]

【作用】本発明の画像形成装置によれば、半導体レーザ ーアレイから放射された複数 (n本)のレーザービーム を偏向器で偏向し、走査レンズを介して、被走査面にス ボットを結像させ高速の走査を行なう。1走査周期当た りの被走査面の副走査方向への送り畳は、必ず走査線ビ ッチのn倍である。走査線に対して結像スポットを配置 する際に、その副走査方向の間隔を走査線ピッチで割っ た値がほぼ整数となるように設定し、さらに前記の整数 をレーザービームの本数nで割った剰余が互いに異なる ようにさえすれば、被走査面が副走査方向へ送られてい っても、走査線は重なること無く、所定のピッチで書き 込まれてゆく。各結像スポットは一つの直線上に並ぶ必 要はないので、結像特性から要求される最適な光学結合 倍率により近い形で光源の配置を決定する事ができる。 また、結像スポット間の距離の最小値を大きく確保しな がら、最大値を小さくなるような、光源の配置を自由に 選ぶ事ができる。

[0033]

39/ 73

【実施例】本発明によるによる画像形成装置の一実施例

を以下に説明する。

【0031】図1は本発明の一実施例による画像形成装 置の特徴をもっともよく表す光走査装置部分の概観図を 示す。ここで半導体レーザーアレイ21の複数の発光部 05 から出射した複数のレーザービームは、コリメータレン ズ2によって所定のピーム直径を持つレーザーピームに コリメート(平行化)される。このレーザービームは回 転多面鏡3に入射し、その回転に伴って、各々偏向され る。走査レンズ4を通過したレーザービームは被走査面 10 に置かれた像担持体5上でスポット6に結像する。レー ザービームを集束して結像状態にあるということは、ガ ウスピームのピームウエスト位置にあることを意味し、 スポットは円または楕円状で中心を頂点とするガウス分 布状の光強度分布を持っている。なお、半導体レーザー 15 アレイ21の構造については後ほど詳しく説明する。

【0035】レーザービームの偏向範囲内でかつ被走査 面の走査には関与しない位置に反射ミラー11が設けら れており、この反射ミラー11で反射されたレーザービ ームは光検出器12に入射する。光検出器12でレーザ 20 ービームを検出するためには、走査期間中で光検出器1 2にレーザービームが偏向される直前にレーザーを点灯 させ、本来の走査に必要の走査範囲中手前で消灯させる 制御が行われる。この光検出器より出力される水平同期 信号により、画像アータに応じたレーザーの変調開始が 25 制御される。

【0036】走査レンズ4の機能は大きく分けて2つあ

る。1番目の機能はどの走査位置においても、レーザー ピームを走査平面上に結像させる結像機能である。特に 解像度が高く結像するレーザーのスポットの大きさが小 30 さい場合は、焦点深度が茂くなるため、光学的な像面湾 曲(この場合、非点収差を含む)の補正機能が重要にな る。2番目の機能は、いわゆる「fθ機能」であって、 回転銃によって等角速度で偏向されるレーザービームを 像担持体上での等線速の定套に変換する働きを有する。 【0037】一般に走査器に回転多面鏡を用いる場合、 回転軸に対する各鏡面の平行度誤差(いわゆる「面倒 れ」)により、反射されたレーザービームの結像点は副 走査方向に大きく変位してしまう。これを避けるため従 来から「倒れ補正光学系」と呼ばれる光学系により、刷 40 走査方向に同一の位置に結像することができる。これ は、光学的な共役点の一方から出た光線は他方の共役点 に必ず集束するという原理を用い、結像面(被走査面) と偏向面を光学的な共役点とするための光学系を設ける ことで炙現している。ただし、この失役関係は走査面と 45 は垂直な面内でのみ成り立てばよいので、走査光学系と してはアナモフィックなものになる。具体的に本実施例 では図1中のトロイダルレンズ8がこの機能を担ってい

【0038】このような共役型の倒れ補正光学系を持つ 50 場合、レーザービームは偏向面上に主走査方向に長い級

1999 11 08 t4:57

-11.

像として結像する。このため、コリメータレンズの後ろ 側に走査面と直角な面内でのみ光学的なパワーを持つシ リンドリカルレンズ 7 を設けて線像を偏向面の上に結像 させる。

Jan Hilliam

【0039】以上に述べたように走査光学系はアナモフィックな光学系ではあるが、光源から結像面までを通してみると、結像倍率は走査面とその直交する方向でほぼ等しい。従って以下の実施例の説明の中では、結像倍率に関しては特に走査面内であるか否かを区別しない。

【0040】次に画像形成のプロセスついて説明する。 図2は本発明の一実施例における画像形成装置の印刷ブ ロセスを示した図である。転写材101上に印刷結果を 得るプロセスはいわゆる電子写真プロセスによってい る。像担持体5には、半導体レーザーを光源に用いた電 子写真プリンタでは長波長側に増感した有機感光体(O PC) が多く用いられる。この像担持体5はまず、帯電 器102で一定の装面電位に帯電されたのち、レーザー ビーム走査装置103によって光書込すなわち露光が行 なわれる。このレーザービーム走査装置103から画像 **情報に従って光強度が各々独立に変調された複数のレー** ザービーム104が像担持体5を軸方向に走査し、露光 部のみに表面電位を打ち消す電荷を発生させ、その部分 の表面電位の絶対値は小さくなる。結果として像担持体 上には画像に応じた表面電位の分布、すなわち静電潜像 が形成される。静電潜像は現像器105によって表面電 位によって選択的に現像剤を付着させることによって現 像される。この現像剤は転写器106によって転写材1 01 (通常は紙) に転写される。転写材101は、定治 器107によって熱圧力定着され排出される。

【0041】次に結像スポットと走査線の位置関係について説明する。

【0042】図3に本発明の画像形成装置の一実施例に 用いる光走査装置における、被走査面における走査線と 結像スポットの関係を示す。この実施例では同時に4本のレーザービームで走査する。走査線はビッチpで等間隔に走査される。図中でレーザービームの結像スポットS1〜S4は左より右へ周期的にほぼ一定の速度で移動してゆく。被走査面は図中に示した方向に一定の速度で移動してゆく。この2つの移動の組み合わせにより2次元走査が実現される。走査するスポットの位置がどのような位置関係にあろうとも、被走査面の移動速度は1走査周期当たり4走査線分である。

10 【0043】いま走査線を被走査面の移動方向先端から L1、L2、L3、・・・と呼ぶことにする。まず最初 の定査では、スポットS1によって走査線L4、スポットS2によって定査線L2が定査される。定査中は画像 データに応じてレーザーの点灯/非点灯もしくは画像設 15 度に応じた強度変調が行われる。この変調もしくは点灯 制御の開始は、すでに述べた光検出器12より得られる 水平同期信号を基準として行われる。このときスポット S3、S4は定査に寄与しないためレーザーは動作しない。

20 【0044】次の走査ではスポットS1によって走査線 L8、スポットS2によって走査線L6が走査される。 しかし、スポットS3、S4はやはり走査に関与しない。さらに次の走査ではスポットS1によって走査線L 12、スポットS2によって走査線L10が定査される。このときなって初めてスポットS3によって走査線 L3、スポットS4によって走査線L1が走査され、4つのレーザービームが同時に動作する。以後この動作を繰り返してゆく事で被走査面全面がくまなくかつ、等間隔の走査線で埋め尽くされていく。走査ごとの結像スポットと走査線の対応関係を下表に示す。

【0045】 【表2】

走查回数	1	2	3	4	
スポットS1	L4	LB	L12	L16	
スポットS2	L2	re	LIO	L14	
スポットS3	_	_	L3	L7	
スポットS4	-		L-1	L5	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

【0046】ここでスポットSIと他の3つのスポット S2、S3、S4との副走査方向に見た間隔は、走査線 ピッチpで表すと、それぞれ2p、9p、11pとな る。これをスポットの数(すなわち同時に走査する走査 線の数)4で除した剰余は、それぞれ2、1、3であ る。このようにある1つのスポットから他のスポットま での副走査方向に計った距離を走査線ピッチで除し、さ らに同時に走査する走査線の数で除した剰余が互いに異 なる自然数であれば、必ず重なること無く等間隔の走査 線で被走査面を埋める事ができる。

【0047】ここで副走査方向のスポットS1とS3、

40 S2とS4の間隔は9pである。また、スポットS1と S2、S3とS4の主走査方向の間隔Eは任意に設定で きる。スポットS1とS3、S2とS4は主走査方向に は同じ位置に存在するので、それぞれ2つは同じタイミ ングで画像データを転送し、スポットS1、S3に比べ 45 てS2、S4への画像データの転送の時間を遅延させれ ばよい。

【0048】図4に画像データの転送に関する回路ブロック図を示す。画像メモリ61には走査によって書き込むべき画像データが画素(ドット)毎に2値データとして収められている。図4においてレーザービームが光検

追加於 刑業申謝書(執) ス 6 4 ロサ土富; 22:8 1; 52 - 21 - 8 8

1999 11 08 14:57

出器12を横切るとパルス状の水平同期信号Hsyncが発生し、そのパルスは2つの運延回路51、52に入力される。遅延回路51では一定時間の遅延された遅延信号が選択回路53に出力される。読みだし開始信号が選択回路に入力されている状態であれば、遅延信号を基準に所定の走査線の画像データをレーザー駆動回路54、56に転送する。レーザー駆動回路54、55、56、57は半導体レーザーアレイ21の各発光部41、42、43、44に接続されており、点灯時には所定の光量になるようにそれぞれが独立してレーザーの駆動電流の制御をおこなう。

【0049】発光部41、42、43、44から射出されるレーザービームはそれぞれスポットS1、S2、S3、S4に対応している。運延回路51で生じる遅延時間は、遅延回路52で生ずる遅延時間に対して、図3中の距離Eを走査速度で割った時間分だけ短く設定されており、スポットS1~S4は被走査面上では主走査方向に同じ位置に画案を形成できる。

【0050】すでに従来の技術の説明のところで述べた ように、半導体レーザーアレイの発光部の間隔よとスポ ットの間隔Δは光学系の結像倍率Mによって、どちらか 一方から他方が一義的に決まってしまうので、発光部の 間隔を自由に選択できるようにするためには、このスポ ットの間隔はなるべく多くの値がとれる事が望ましい。 そして、前記の要件に従えば、この実施例を考えると図 5に示す場合ではスポットS1とS2、S3、S4の間 隔は走査線ピッチpで表すと1p、10p、11pとな り、図6に示す場合ではそれぞれ2p、7p、9pとな る。従来技術の課題としてあげた例のように、発光部間 隔δを100μm前後に設定しようとした場合、スポッ トS1とS3(S2とS4も同様)の間隔△は18p、 19p、21pに設定可能で、このときの発光部の間隔 は95. 3 μm、100. 5 μm、111. l μmと相 当に細かく選択できることがわかる。

【0051】このように副走査方向の結像スポットの間隔、そして半導体レーザーアレイ上での発光部の間隔は全く無制限ではないものの、実用上充分な範囲で値を選択できる。一方、主走査方向の結像スポットの間隔は、前記の2つの遅延回路の遅延時間の差の設定により任意に設計できる。

【0052】本実施例のように結像スポットを平行四辺形状に配置した場合、走査線の間隔の精度は光学系の結像倍率、半導体レーザーアレイ上の発光部間隔、走査線に対するスポットの作る平行四辺形の角度の3つの要因できまる。このうち前の2つは従来の技術と同等であるのでここでは説明しない。

【0053】3つ目の要因に上げた、結像スポットがなす平行四辺形の角度について以下に説明する。すでに従来技術の課題の1番目の方法のところで述べたのと同じく、走査線のビッチpの誤差を10%以内にするために

5161-067-840;

は、本発明のこの実施例では、図3においてE・tan yをpの10%以内としなければいけない。いま発光部 の間隔を 100μ mとすれば Δ は1.6mmであるの で、Eも1.6mm程度に設定するのが望ましい。よっ 05 て上記の7の誤差は0.30 以内にすればよい。これ は先の従来技術の課題のところで示した値の約1/3で ある。つまり、結像スポットの間隔の3つ分を考慮しな ければならないか、この実施例のように1つ分だけでよ いかの相違によって、角度誤差の許容値が緩和される。 【0054】また、後で述べるような面発光型の半導体 10 レーザーアレイにおいては、発光部からのレーザービー ムの拡がり角が小さくできるので光学系全体の結像倍率 を小さくすることができ、より角度誤差は許容される。 【0055】全く同様のことが結像スポットの主定査方 の走査線に対する垂直度は非常に緩和される。しかし、 すでに述べたように結像スポットの主走査方向への位置

線間隔(副走査方向)のみを管理すれば充分である。
10 【0056】また、このように4つのスポットが平行四辺形状に並ぶため、光軸に垂直な断面を取ると4本のレーザービームは相互に近接しているので、直線状に並ぶ場合に比べて、コリメータレンズ、倒れ補正レンズ、走査レンズ、偏向器の反射面など光学部品の有効径を小さくすることができる。

精度は副走査方向に比較して要求精度が低いため、走査

【0057】また、複数のレーザービームの光路が各レンズにおいて相互に大きく隔たる場合には、レンズの各収差がそれぞれのビームに作用し、例えば各走査線の被走査面での湾曲の度合いがことなり、瞬合う走査線が平行にならなくなってしまうことがあるが、本発明では既に述べたようにレーザービームが相互に隣接しているため、このようなことはない。

【0058】以上の実施例では4つの結像スポットを平 7四辺形状に配置したが、例えば図7に示すように9つ の結像スポットを3つずつ並べてることも可能である。 この場合、被走査面は走査線9本分づつ副走査方向に送 られてゆく。上記のように4つの場合に比べて配列の精 度的な面で2倍厳しくなるが、従来技術の課題のところ で述べたように、9つの結像スポットを1列に配償して 走査を行なうことは精度的に不可能といってよいのに比 べれば充分実用的であると言える。

【0059】また、他の実施例として図8は結像スポットが正方形をなすように配置した例で、4つのレーザー 45 へ画像データを転送する際の遅延量が4つ全て異なるという点では不利であるが、半導体レーザーアレイ上の発光部の配置を正方形にできるため、レーザーアレイの深子基板の方向性がなくなり製造が容易になるという利点がある。

50 【0060】さらに、別の実施例として3つのレーザー

掲載医 元菜専競芸(券) K 6 v ロシ土富;

1999 11 08 14:57

33-15-53:18:55

::.

ビームで走査を行なう場合、図9に示すように配置すれば、スポットS2とS3は同じタイミングで画像データを替き込めばよく、また、3つのスポットを正三角形状に配置できるので、半導体レーザーアレイ上の発光部の間隔を相互に等しい位置に置くことができるため、素子基板上で発光部相互の熱あるいは光学的な干渉がある場合でも相互に均等にできる。

【0061】以上に述べたような実施例を実現するためには、2次元に状に発光部が配列された半導体レーザーアレイが必須である。もちろん、従来の技術の説明のところで触れたような端面発光型のレーザーアレイを2つ並べても本発明の効果に変わりないが、1つの半導体チップ上に2次元状に発光部が配列されたモノリシック構造が設ましい。このような半導体レーザーアレイには、いわゆる面発光半導体レーザーを用いるのがより好ましい。この面発光半導体レーザーでは、レーザービームの出射部の断面積が、従来の端面発光型の半導体レーザーに比べて大きくとれるため、レーザービームの拡がり角は小さくなる。

【0062】この様な面発光半導体レーザーでは電流及び光を効率的にレーザー共振器の中に閉じこめることが出来るので、1つの発光部当りの発熱を減少させると同時に、複数の発光部が降りあった場合の相互の光学的、電気的及び熱的干渉を少なくすることが出来る。よって発光部の間隔も従来の半導体レーザーに比べ、小さくすることが出来る。

【0063】図10はこの面発光型半導体レーザーアレイの素子基板上に2次元的に配置された発光部のうちの1つの断面図であって、GaAs基板22の上にまず組成の違う2種のA1GaAs層を数10層積層した半導体多層膜反射層23を形成し、その上にそれぞれA1GaAsからなるクラッド層24、活性層25、クラッド層26、コンタクト層27を積層し、最後にSiOz誘電体多組膜反射層28が形成されている。またGaAs基板22の裏面全体及び、表面の誘電体多層膜反射層のまわりに窓状の電極29、30が形成されて光は基板のまわりに窓状の電極29、30が形成されて光は基板のまわりに窓状の電極29、30が形成されて光は基板面と垂直方向に、上下の反射層27、23の間を往復し発振するので、そのレーザービーム31の光軸は基板面に対してほぼ垂直となる。

【0064】光共振器の回りには埋め込み層32としてII-VI族の化合物半導体が埋め込まれている。II-VI族の化合物半導体としては、II族元素としてZn、Cd、Hg、VI族元素としてO、S、Se、Teを2~4元素組み合わせ、また、その化合物の格子定数も前記のクラッド層24、活性層25、クラッド層26からなる半導体層の格子定数に合わせるのが望ましい。このII-VI族の化合物半導体は電気抵抗が非常に大きいため、電流を光共振器のなかに効率的に閉じこめると同時に、光共振器を構成しているAlGaAs半導体層とは屈折

率に差があるため、光共振器の内部で素子の基板面に垂直もしくはそれに近い角度で進む光はこの埋め込み層32との界面で全反射し効率的に閉じこめられる。このため、このような半導体レーザーを用いれば、従来の半導の5体レーザーに比べて大変小さい電流でレーザー発振が始まる。すなわち、しきい値電流が低く、素子基板での損失熱量が少ない。GaAs基板22の上にダイオードが形成されており、活性層25で発生した光は、反射層23と28の間を往復し発振し、2つの反射層の中で僅か10に反射率の小さい反射層28から、レーザービーム31として紫子の基板面に対して垂直に射出する。

【0065】以上に説明した実施例は、本発明の一実施例に過ぎず、実施例中の構成要素を他のもの置き換えても全く同等の効果を有する。たとえば、偏向装置として15 は回転多面鏡のほか、ガルバノミラーやホログラムディスクなど光の方向を周期的に偏向できるものであれば、上記実施例と同等の効果を有する。また、光学系の構成においてコリメータレンズ、走査レンズ、倒れ補正光学系は必須のものではなく、その有無は本発明の効果に影20 響を与えない。

【0066】既に示した実施例における走査線に対する 結像スポットの配置も、技術的な効果が最大となる例を 少数示しただけであり、本発明の請求の範囲に記載され た条件を満たすものであれば、従来の技術に比べて充分 25 な効果をもつ。

【0067】あるいは、先の実施例で示した面発光型レーザーの業子の構造は、実現可能な1つの例示であって、他の構造であっても全く同等の効果を発揮する。

【0068】さらに、本発明の画像形成装置の応用範囲 30 は、プリンタ、複写機等の印刷装置のみならず、ファク シミリ、ディスプレイにおいても全く同様な効果を有す ることは言うまでもない。

[0069]

【発明の効果】以上に述べたように本発明の画像形成装 35 質においては、

- 1. 複数のレーザービームを走査する場合、いくつかの 結像スポットを主走査方向に同じ位置に置くことにより、画像データを同じ遅延量で書き込むことができ回路 を簡素化できる。
- 40 【0070】2. 主走査方向、副走査方向の2次元的に 結像スポットを配置することにより、半導体レーザーア レイもしくは被走登面の送り方向の取付の角度精度を緩 和でき、装置の製造が容易となる。また、許容できる誤 差が大きいということは製造後の変形、劣化、環境変動 に対する余裕も大きいということを意味し、装置の信頼 性を向上させる。

【0071】3. 光源(半導体レーザーアレイ)から被 走査面にいたる光路中での各レーザービーム相互の最大 の間隔が1直線上に結像スポットを配置する従来のもの 50 に比べて小さくなる、すなわち複数のビームの占める断

1999 11 08 14:57

中断 形体 带部区野太

FI99-00187

面積を小さくすることができ、偏向器の偏向面の大きさや、光路中の各レンズの大きさを小さくすることができ、装置の小型化、軽量化、低価格化に大きく寄与する。同様に、半導体レーザーアレイの大きさも必要最小限とすることができる。

【0072】4、半導体レーザーアレイ上の発光部間隔や発光部の配置に自由度があり、素子をモノリシックの基板上に構成する上で最適な間隔と配置をとることができ、より性能・信頼性が高い半導体レーザアレイを用いることができる。

【0073】本発明において、特に面発光型の半導体レーザーアレイを光源として用いた場合、2次元状の結像スポットの配置を容易に実現でき、かつ発光部の間隔も従来に比べて小さくできるので上記の効果を最大限に発揮できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例による画像形成装置に用いられる光走査装置の概観図である。

【図2】本発明の一実施例における画像形成装置の印刷 ブロセスの概略図である。

【図3】本発明の一実施例における結像スポットと走変 線の配置図である。

【図4】本発明の一実施例のおける画像データの転送に 関する回路ブロック図である。

【図5】本発明の一実施例における結像スポットと走査 線の他の配置例を示す配置図である。

【図 6 】本発明の一実施例における結像スポットと走査 線のさらに他の配置例を示す配置図である。

【図8】本発明の一実施例における結像スポットと走査 線の他の配置例を示す配置図である。 【図9】本発明の一実施例における結像スポットと走査 線の他の配置例を示す配置図である。

【図10】本発明の一実施例に用いた面発光半導体レーザーアレイの1つの発光部の断面図である。

ps 【図11】従来の画像形成装置に用いられる光定資装置 の概観図である。

【図12】従来の実施例における端面発光半導体レーザーの概念図である。

【図13】従来の実施例における結像スポットと走査線 10 の配置図である。

【図14】従来の他の実施例における結像スポットと走 査線の配置図である。

【図15】従来の他の実施例における結像スポットと走 査親の傾きの説明図である。

15 【符号の説明】

1、21 半導体レーザーアレイ

2 コリメータレンズ

3 回転多面鏡

4 走査レンズ

20 5 像担持体

6 結像スポット

7 シリンドリカルレンズ

8 トロイダルレンズ

9 走査線

25 11 反射ミラー

12 光検出器

41、42、43、44 発光部

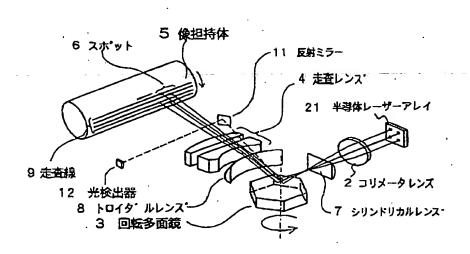
51、52 遅延回路

53 遊択回路

30 54、55、56、57 レーザー駆動回路

61 画像メモリ

【図1】



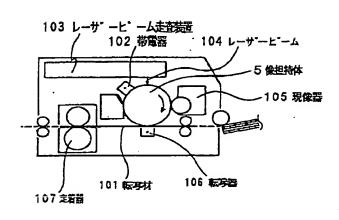
1999 11 08 14:57

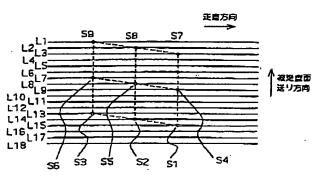
・ 12-21-21 - 22:91:52-21-65

FI99-00187

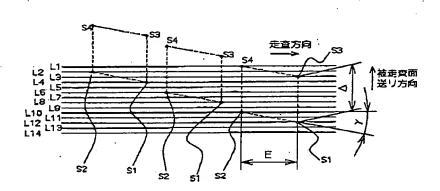
[図2]

[图7]

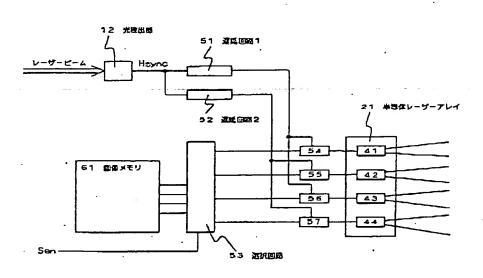




【図3】



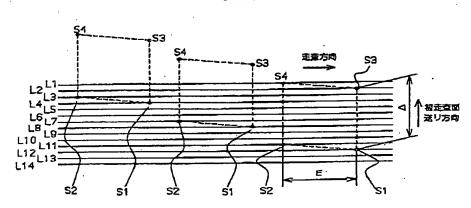
[図4]



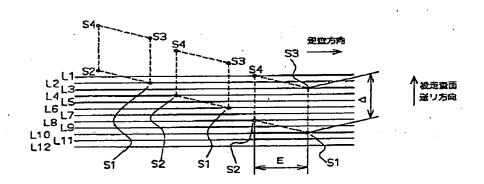
EL /bb #

FI99-00187

[図5]

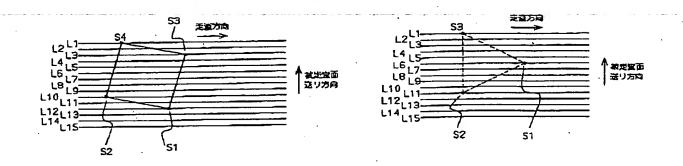


【図6】



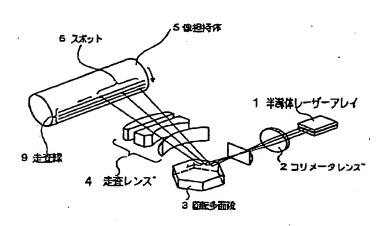
[图8]

[図9]

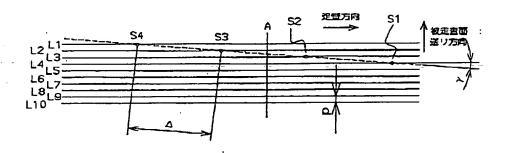


FI 99-00187



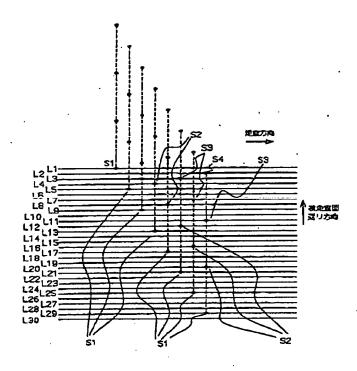


[213]

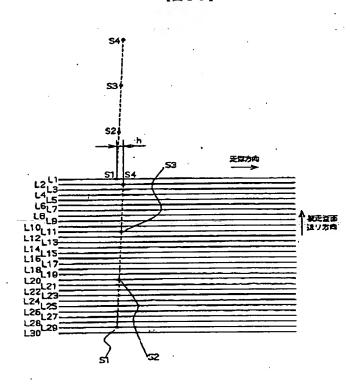


EL /97 #

【図14】



[図15]



画像形成装置

特開平5-294005

フロントページの続き

FI99-00187

(72) 発明者 高田 球

長野県諏訪市大和3丁目3番5号セイコー

エブソン株式会社内

05

28/28

1999 11 08 14:

EL /87 #